Apr. 2019

文章编号:1004-2474(2019)02-0185-03

LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列研究

徐扬1, 董鸿林1, 石自彬1, 李德辉1, 吴玉池2, 付昌禄1

(1. 中国电子科技集团公司第二十六研究所,重庆 400060;2. 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621000)

摘 要: 铝酸钇镥(LuYAP):Ce 晶体具有衰减时间短,密度大,光产额高及不潮解等优点。采用该晶体制作的闪烁晶体阵列,能快速获得皮砂级正电子湮灭的精确信息。该文报道了一种 LuYAP:Ce 闪烁晶体阵列的制作方法,将提拉法制备的 LuYAP:Ce 晶体经切割并运用化学机械抛光法处理后,最终利用填充材料制作了晶体阵列。在 X 线光机上开展了阵列的发光均匀性测试,测得发光不均匀性为 14.8%。结果表明,LuYAP:Ce 晶体满足使用要求。

关键词:LuYAP: Ce 闪烁晶体;化学机械抛光;晶体阵列;发光均匀性;硫酸钡

中图分类号: TN804 文献标识码: A **DOI**: 10.11977/j. issn. 1004-2474. 2019. 02. 006

Study on LuYAP : Ce Scintillation Crystal Array

XU Yang¹, DONG Honglin¹, SHI Zibin¹, LI Dehui¹, WU Yuchi², FU Changlu¹

(1. The 26th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Chongqing 400060, China;

2. Laser Fusion Research Center, Mianyang 621000, China)

Abstract: LuYAP: Ce crystal has the advantages of short decay time, high density, high light yield and non-deliquescence. The scintillation crystal arrays fabricated with this crystal can quickly obtain the accurate information of positron annihilation at picosecond level. A fabrication method of LuYAP: Ce scintillating crystal array is presented in this paper. The LuYAP: Ce crystal prepared by the Czochralski method is cut and polished by the chemical mechanical polishing, and a crystal array is finally fabricated by using the filling material. The luminance uniformity test of the array is carried out on the X-ray machine, and the luminance inhomogeneity is measured to be 14.8%, which satisfies the application requirements.

Key words:LuYAP: Ce scintillation crystal; chemical mechanical polishing; crystal array; luminance uniformity; BaSO₄

0 引言

铝酸钇镥(LuYAP): Ce 晶体是新一代闪烁晶体材料,具有衰减时间短,光产额高,密度大,有效原子序数大及不潮解的特性,同时具有良好的物理化学稳定性,是综合性能优良的闪烁体材料。该晶体是铝酸镥(LuAP)和铝酸钇(YAP)的固溶体结构,随着晶体中镥组分含量的增加,晶体密度变大,有效原子序数增加,衰减时间缩短。自 20 世纪 90 年代起,国外已开始对具有上述优良性能的高镥组分LuYAP: Ce 闪烁材料进行研究。一些欧美公司(如苏格兰的 PML、俄罗斯的 BTCP、乌克兰的IPR、捷克的 CRYTUR、波兰的 ITME)已能批量提

供镥摩尔比约 70%的晶体产品[1-3]。要突破新一代皮秒级正电子湮灭探测技术的瓶颈,需要使用衰减时间短,光产额高及有效原子序数大的闪烁晶体。 21 世纪初,为打破国外对高镥组分 LuYAP:Ce 晶体材料的限制,中国电子科技集团第二十六研究所对 LuYAP:Ce 晶体进行了一系列研究。目前采用提拉法能生长出 \emptyset 40 mm × 100 mm、r (Lu): r(Y) $\approx 7:3$ (摩尔比)的 LuYAP:Ce 晶体,接近国际先进水平。

为解决激光脉冲正电子源技术研究中正电子湮灭谱能量精度低及效率差等问题,本文进一步对LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列进行了研究。采用

收稿日期:2019-01-04

基金项目:国防科工局配套基金资助项目(JPPT-125-5-169)

LuYAP: Ce 晶体制作闪烁晶体阵列,配合多通道高速探测器研制多通道阵列式探测器,能快速获得皮秒级正电子湮灭的精确信息^[3]。

1 实验

利用自主研发的提拉炉进行了 LuYAP: Ce 晶体生长。将配置好的原料压制成料锭,处理合成多晶料,放入铱坩锅中熔化后,经过收颈、放肩、等径及收尾等工艺,完成晶体生长过程。为消除生长过程中产生的热应力,需要对晶体进行退火处理。通过退火处理改善了晶体中氧空位的分布,一定程度上提升了光输出指标。图 1 为经过退火处理的LuYAP: Ce 原生晶体^[4]。

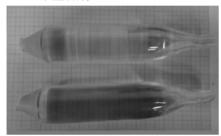


图 1 原生晶体照片

对 LuYAP: Ce 晶体头、尾加工相同尺寸的测试片进行了光输出测试,头、尾均匀性均达 90%。表 1 为晶体头、尾发光均匀性测试。

表 1 晶体头、尾发光均匀性测试

阵列·	头部(道址)			尾部(道址)			均匀性/%
	86	87	88	89	83	82	92.1

2 晶体加工

为装配成具有良好光学性能的晶体阵列,需要将晶体加工成六面抛光处理的晶条,加工过程为:

- 1) 切割。使用多线切割机将 LuYAP: Ce 晶体粗加工成规定的晶条形状,并预留出足够的磨抛加工余量。
- 2) 研磨。选用碳化硅磨料和白刚玉对 LuYAP: Ce 晶条进行粗磨和细磨。
- 3) 抛光。采用双轴透镜研磨机设备,首先用微米级白刚玉抛光液和合成纤维抛光布对晶体进行粗抛,然后采用纳米级二氧化硅胶体抛光液、尼龙抛光垫对晶条进行化学机械抛光。

经化学机械抛光后, LuYAP: Ce 晶条表面微观缺陷明显减少,光洁度指标达到美军标的 40/10 标准[5]。

3 阵列装配

LuYAP: Ce 晶体阵列内部单元的分布均匀性

对探测器模块耦合质量及探测器的探测效率有直接影响,而填充物的选择对分布均匀性有重要影响。组装前对单根晶条进行了筛选测试,选出性能接近的1组晶条(64根)。采用硫酸钡粉末与光学胶混合填充物方式^[6],装配成8×8闪烁晶体阵列,图2为组装后的阵列。

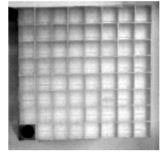


图 2 BaSO₄填充方式装配的闪烁晶体阵列

4 测试

利用 X 线光机发出的 X 线源将装配好的 LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列经一定途径均化后,均匀照射在 LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列上,激发闪烁晶体阵列发出的可见光通过光锥引导,最终被光电倍增管记录,并通过 CCD 记录光信号的强度来判断发光情况。测试时, LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列与 X 线光机的间距为 100 cm,以保证照射到LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列上的 X 线光源既具有能量均匀性,又具有强度剂量均匀性,图 3 为测试后的 CCD 原始图像。

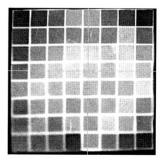


图 3 CCD 采集到的发光信息

由图 3 可看出,第 N 个像素的发光不均匀性表示为 $|N_n-N_{ave}|/N_{ave}$ (其中 N_n 为第 n 个像素的计数强度, N_{ave} 为所有像素的计数强度平均值),阵列的发光不均匀性是对每个像素的发光不均匀性再取平均值,经计算所测阵列的不均匀性为 14.8%。此外,对阵列的发光余辉进行了测量,在光机照射 1 min后,打开测试系统继续测量可见光,发现光电倍增管上得到的计数强度很低,表明阵列无严重余辉问题。

5 结束语

经过具体生长、晶条加工及阵列装配环节,制作了8×8的LuYAP: Ce 闪烁晶体阵列。在 X 线光机上开展了阵列的发光均匀性测试,测得发光不均匀性为 14.8%,待测阵列无明显坏点及拼接错位情况,也无发光余晖问题。

参考文献:

- [1] TRUMMER J, AUFFRAY E, LECOQ P, et al. Comparison of LuAP and LuYAP crystal properties from statistically significant batches produced with two different growth methods [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2005, 551: 339-351.
- [2] VALAIS I, DAVID S, MICHAIL C, et al. Comparative study of luminescence properties of LuYAP: Ce and LYSO: Ce single-crystal scintillators for use in medical imaging [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2007, 580:614-616.
- [3] 丁洪林. 核辐射探测器[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学 出版社,2010.

- [4] 石自彬,岑伟,徐扬,等. 高镥组分 LuYAP: Ce 闪烁晶体生长及性能研究[J]. 压电与声光,2016,38(3):413-419.
 - SHI Zhibin, CEN Wei, XU Yang, et al. Growth and characterization of high-lutetium component LuYAP: Ce single crystalss[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2016,38(3):4013-419.
- [5] 李德辉,徐扬,尹红,等. LSO 晶体及阵列加工技术研究[J]. 压电与声光,2013,35(3):408-411.

 LI Dehui, XU Yang, YIN Hong, et al. Study on LSO crystal and its array finishing technology[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2013,35(3):408-411.
- [6] 尹红,徐扬,李德辉,等. 小动物 PET 成像用 LYSO 闪 烁晶体 阵 列 研 究 [J]. 压 电 与 声 光, 2014, 36 (3): 406-411.
 - YIN Hong, XU Yang, LI Dehui, et al. Study on LYSO scintillation crysta array for small animal PET applications [J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2014, 36(3): 406-411.

(上接第 184 页)

- [11] SHAO Yan, LI Xiaochun, WU Linsheng, et al. A wide-band millimeter-wave substrate integrated coaxial line array for high-speed data transmission [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017,65(8);2789-2800.
- [12] MIAO Zhuowei, HAO Zhangcheng. A wideband reflectarray antenna using substrate integrated coaxial true-time delay lines for Q link-pan applications [J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017,16:2582-2585.
- [13] BELENGUER A, BORJA A L, ESTEBAN H, et al. High-performance coplanar waveguide to empty substrate integrated coaxial line transition [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2015, 63(12):4027-4034.
- [14] LU Cheng, YIN Xiaoxing, XIE Li, et al. A miniaturized surface mount bandpass filter implemented with substrate integrated coaxial line [C]//Harbin, China: Antennas and Propagation (APCAP), 2014:1198-1200.
- [15] HE Zhengzhou, SHAO Zhenhai, LI Xiang, et al. A dual-band bandpass filter based on hybrid structure of

- substrate integrated waveguide and substrate integrated coaxial line[C]//San Francisco, CA, USA; Microwave Symposium(IMS), 2016;1-4.
- [16] CARIOU M, POTELON B, QUENDO C, et al. Compact X-band filter based on substrate integrated coaxial line stubs using advanced multilayer PCB technology [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65(2):496-503.
- [17] 石晓辉,阳新华,张向奎,等.改进的形态差值滤波器在滚动轴承故障诊断中的应用[J].重庆理工大学学报(自然科学),2018(1):1-6.
 - SHI Xiaohui, YANG Xinhua, ZHANG Xiangkui, et al. Application of improved morphology different filter in rolling beraing fault diagnosis[J]. Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science), 2018(1): 1-6.
- [18] BORJA A L, BELENGUER A, ESTEBAN H, et al. Design and performance of a high-Q narrow bandwidth bandpass filter in empty substrate integrated coaxial line at Ku-band [J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2017,27(11): 977-979.